

DIN 51179**DIN**

ICS 25.220.50

**Emails und Emaillierungen –
Niederspannungsprüfung zum Nachweis und zur Lokalisierung von
Fehlstellen auf profilierten Oberflächen –
Schlickermethode**

Vitreous and porcelain enamels –
Low-voltage test for detecting and locating defects on profiled surfaces –
Slurry test

Emaux vitrifiés –
Essai à basse tension pour la détection et la localisation des défauts sur des surfaces
profilées –
Méthode barbotine

Gesamtumfang 6 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Prüfmedium	4
6 Geräte.....	5
6.1 Spannungsquelle	5
6.2 Prüfelektrode	5
7 Proben.....	5
8 Durchführung	6
9 Angabe der Ergebnisse.....	6
10 Prüfbericht.....	6